# 原 著

## 高温熱処理したシリカゲルおよび多孔質ガラスを吸着剤に用いた トリチウム水の濃縮

上松和義, 戸田健司\*, 佐藤峰夫

新潟大学工学部

\*新潟大学大学院自然科学研究科 950-2181 新潟県新潟市五十嵐二の町 8050 番地

2004年2月26日 受理

1100 ℃ までの温度範囲で熱処理を行ったシリカゲル及び多孔質ガラスを吸着剤に用いて、トリチウム水の吸着濃縮を行った。トリチウム水は通常の水に比べ強く吸着していることがわかった。トリチウム分配係数は、多孔質ガラスでは熱処理温度の上昇と共に低下する傾向が見られたのに対し、シリカゲルでは逆に、900 ℃ 以上で急激に上昇し、1100 ℃ 熱処理では 1.38 と高い値を示した。熱処理後のシリカゲルには孤立型シラノール基が形成されていることがわかった。孤立型シラノール基に吸着したヒドロキシル基あるいは水分子は互いに水素結合することが困難であるため、トリチウムの質量効果が大きく現れたものと推察された。

Key Words: tritiated water, tritium enrichment, mass effect, silica gel, porous glass, partition coefficient

#### 1. 緒 言

水素の同位体であるトリチウム(T)の発生は、(1) 宇宙線成分が大気圏の N₂や O₂などに衝突して生成される自然生成、(2) 原爆や水爆の核実験によって生成した降下物、(3) 原子力発電や核燃料再処理に伴う廃棄物、の三つに大別できる。発生時におけるトリチウムの化学形はTあるいは T\*であることが多いが、大気中に放出されると酸化や同位体交換反応により水蒸気あるいは水の形態 HTO に変化する。

大気圏内での核実験が中止されている現在、環境中に存在するトリチウム濃度は極めて低いためその測定にあたっては通常電解濃縮が行われることが多く、著者らは従来より SPE (固体高分子電解質)を用いた電解濃縮の研究を行ってきた"。この電解法では大部分を占める通常の水を電気分解除去するために大量の電力を必要とし、その利用は環境測定などに限られて

いる。一方、原子力施設から発生するトリチウムは濃度がある程度高く、かつ大量であるため、その処理には高いエネルギー効率が求められる。種々のトリチウム分離法のなかでも固体表面に吸着した H<sub>2</sub>O と HTO との蒸気圧の差を利用して HTO を濃縮する吸着濃縮法は簡単な装置と操作により濃縮が行われるため、大量の廃水処理に向いている。

近年、Nelson らはポリフォスファゼン膜にトリチウム水を透過させることにより HTO が 濃縮されることを見出し、その作用は膜中に形成された水素結合によるものであろうと推察している $^{20.3}$ 。また、Koto らは親水性と疎水性が共存するコバルト錯体結晶の細孔内で  $H_2O$  と HTO あるいは  $D_2O$  との間に吸着熱の大きな差があると報告している $^{40.5}$ 。このように HTO の吸着による濃縮作用には固体表面の化学的性質が強く作用していることがわかってきた。

従来の, シリカゲルやモレキュラシーブを用

いた吸着法によるトリチウム水の濃縮では、吸着剤は150~300℃で乾燥してから用いられることが多かった。このように比較的低温で乾燥するのは吸着水脱離のためと、H2Oの吸着サイトが多数存在する細孔を保持し、吸着サイトが多数存在する細孔を保持し、吸着サイトが多数存在する細孔を保持し、吸着はいくつかの種類があり、それぞれ性質であることが報告されている。そこでは1100℃までの熱処理により表面質があり、そ吸着剤に用いてトリチウム水の吸着濃縮を行った。そして、熱処理に伴うシラノール基の変化と濃縮作用の関係を詳細に調査した。

## 2. 実験

## 2・1 吸着剤の物性測定

吸着剤にはシリカゲル(関東化学製カラムクロマトグラフィー用)及び多孔質ガラス(コーニング社製バイコールガラス#7930)を用いた。いずれの吸着剤も 200 mesh 以下に粉砕して用いた。

吸着剤の細孔特性はガス流動式比表面積自動 測定装置(マイクロメリティックス製フローソ ープ II 2300)を用いて液体窒素温度下における 窒素ガスの吸着実験により測定した。

吸着剤表面のシラノール基の分析は、FT-IR (島津製作所製 FTIR-4200) により拡散反射法 を用いて 1 000 回積算することにより測定した。 真空中熱処理による変化を調べるため室温から 1 000 ℃ までの温度下で真空排気可能な、KRS-5 結晶 [TIBr(45.7%)+TII(54.3%)] 窓付の セルを用いて、各種温度で真空中熱処理後、及 び水蒸気を導入後の反射スペクトルを室温で測 定した。

吸着剤の熱重量 (TG) 特性は熱重量分析装置 (セイコー TG-DTA 1000) により調査した。

## 2.2 トリチウム水の調製

吸着濃縮に用いたトリチウム水は濃度 65 KBq cm<sup>-3</sup>になるよう蒸留水を用いて希釈して

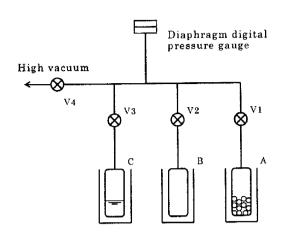


Fig. 1 Vacuum system for concentration of tritiated water.

V1-V4: stop valve, A, B, C: sample tube

調製した。その濃度はトリチウム水 0.5 mL と 乳化シンチレータ(アマシャム製 PCS)10 mL とを混合し、液体シンチレーションカウンタ (アロカ製 LSC 520) により測定することにより正確に求めた。

## 2.3 吸着実験操作

吸着実験はパイレックスガラス製の真空装置を用いて行った。装置の概略を Fig.1 に示す。真空装置は三つの着脱可能な試料管 A, B, C とデジタル圧力計からなり, 高真空系(10-2Pa) に接続されている。各試料管は石英ガラスあるいはパイレックスガラスからできており, 必要に応じて−196 ℃ から1100 ℃ の間で冷却あるいは加熱できるようになっている。

試料管 A に吸着剤を 15 g 入れ, 所定の温度で 90 min 真空中熱処理して吸着水を取り除いた後, バルブ V1 を閉じて室温まで冷却した。試料管 C にはトリチウム水 12 mL を入れ, 液体窒素浴による凍結と真空排気を繰り返して溶存空気を除去した。試料管 B はあらかじめ真空にしておく。吸着剤の入った試料管 A を液体窒素浴で冷却した後, バルブ V4 が閉じた状態でバルブ V1 と V3 を開けて試料管 C 中のト

リチウム水の全量を試料管Aに移した。その 後, 試料管 A を徐々に室温に戻した後, 25℃ のウォーターバスをつけて吸着温度にした。こ のように、最初に吸着剤と水を冷却・凍結して おくことによって、水が吸着した際の急激な温 度上昇を防ぐことができる。25℃ で24h放置 して吸着平衡を待った後, 試料管 A を 25 ℃ に保ったまま、V1と V2 を開けた状態で試料管 Bを種々の温度に冷却し目的の平衡相対圧にな るのを待った。例えば平衡圧 1 mmHg を与え る温度は-17.6℃であることから、試料管B を-17.6℃に冷却することにより吸着剤には 1 mmHg の平衡圧における HTO が吸着してお り、試料管 Bには余剰の HTO が回収されるこ とになる。吸着剤に吸着している HTO は吸着 剤を最初の真空中熱処理温度と同じ温度に加熱 して脱離させて,液体窒素で冷却された試料管 Cに全量を回収した。試料管B及びCに回収 されたトリチウム水の量と放射能濃度を測定し た。

## 2・4 濃縮率の計算

濃縮前後のトリチウム水の濃度は液体シンチレーションカウンタにより求めた。吸着剤量、脱離回収 HTO 量及び測定のため液体シンチレータに混入する HTO 量はいずれも電子天秤を用いて 10<sup>-1</sup>g の精度で測定した。使用した液体シンチレータ量は 10 mL とした。通常、液体シンチレーションカウンタでは広範囲のクエンチング補正のためにクエンチング量の異なる10 本の標準試料で補正計算が行われている。しかし今回の実験では、試料量が少量の限られた範囲内のトリチウム濃度を正確に求める必要があるため、あらかじめ HTO 量と計数効率の関係を調べた。その結果、補正係数は HTO 量0.5 g 以上では 1.00 であったが、0.05 g では1.02 程度であった。

通常,トリチウムの同位体濃縮を行う場合, その濃縮の程度を表すのに次式で表される分離 係数  $\beta$  が用いられる $^{11,10}$ - $^{12}$ 。

$$\frac{V_i}{V_o} = \left[\frac{N_i}{N_o}\right]^{\rho} \tag{1}$$

ここで $V_0$ ,  $V_i$ はそれぞれ濃縮前後のトリチウム水の体積、 $N_0$ ,  $N_i$ はそれぞれ濃縮前後のトリチウム水中のT原子数である。この関係では、 $\beta$  は濃縮前後のトリチウム水の体積比( $V_0/V_i$ ), つまり体積濃縮率には依存しない値となり、濃縮能力を表す目安となる。しかし、吸着法による濃縮の場合は、後に示す Fig.4 の結果に見られるように、濃縮作用はある吸着平衡圧力以下で起こることがわかる。つまり、分離係数 $\beta$  は体積濃縮率の程度によって変化することになり、式(1)は吸着法による濃縮には適していないと判断できる。

そこで、今回の実験では、濃縮の能力を次式 により求めた分配係数 K を用いて比較した。

$$K = \frac{C_{\text{ads}}}{C_{\text{des}}} \tag{2}$$

ここで、 $C_{ads}$  はある平衡圧で吸着していたトリチウム水中の T 濃度、 $C_{des}$  はその平衡圧になるまでに脱離したトリチウム水中の T 濃度である。

#### 3. 結果と考察

#### 3・1 吸着剤の物理的性質

濃縮実験に先立ち、吸着剤の細孔特性を液体 窒素温度における窒素ガスの吸着実験により測 定した。吸着等温線をFig.2に示した。横軸 の圧力は相対圧(吸着平衡圧 Pe/飽和蒸気圧 Ps)で表してある。吸着等温線の形はシリカ ゲル及び多孔質ガラスともに BDDT の分類で による二段階のプラトーを示すⅣ型に近い分類で による二段階のプラトーを示すⅣ型に近いソカ による二段階のプラトーを示すⅣ型に近いソカ による二段間の立ち上がりはメソカ 内への吸着を表している。この二段目の立ち上 がりは多孔質ガラスでは急激であったのに対 シリカゲルでは緩やかであった。この吸着等 線を基に BJH 法により求めた細孔分布曲線を Fig.3に示す。多孔質ガラスでは中心半径 2.2 nm の鋭い分布を示したのに対し、シリカゲル では中心半径は 2.5 nm と大差ないがその分布

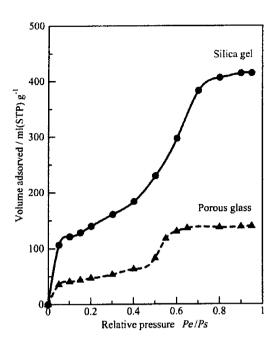


Fig. 2 Adsorption isotherms of silica gel and porous glass.

Pe: equilibrium pressure

Ps: saturated vapor pressure of H2O

は半径 8 nm 程度まで広く分布していた。この 両者の違いは製造過程の違いによるものと思わ れる。

## 3.2 濃縮作用

Fig. 4 に 200 ℃ で 90 min 真空熱処理したシリカゲルを吸着剤に用い、HTO を吸着平衡圧に後、徐々に脱離してくる HTO を吸着平衡圧に対してプロットした結果を示す。この実験ででは 濃縮率の算出に式(2)中の脱離水中の濃度 Cdmの代わりに吸着に用いたトリチウム水の原水の 濃度を用いた。この関で、分配係数が 1 よ 濃度 いということは脱離水のトリチウム 濃度 いということは脱離水のトリチウム 濃度 いということは脱離水のトリチウム 濃度 が 吸着に用いた原水の 濃度よりも高くなって低い 相対圧で吸着している水ほどトリチウム 濃度 が 高くなっており、相対圧約 0.2 以下の吸着水が 濃縮されていることがわかる。特に、相対圧

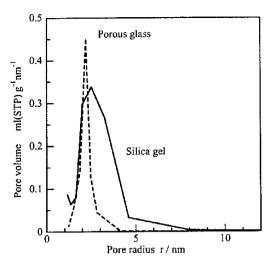


Fig. 3 Pore size distribution of silica gel and porous glass.

0.01 で吸着している水の濃度は原水の 1.15 倍 の高い値を示した。

一般にH<sub>2</sub>Oに対するHTOの質量効果による蒸気圧の違いはVan Hookの式によって与えられ<sup>101</sup>, P<sub>Ho</sub>/P<sub>HTO</sub>=1.095と求められる。これに比べ、シリカゲル上で得られた値は1.15と明らかに高い値を示している。また、相対圧が低くなるほど高い濃縮率を示していることから、吸着水と固体表面との間で相互作用が現れていることを示している。更に、シリカゲルに水が吸着する場合、表面に存在するシラノール基(Si-OH基)に優先的に吸着することが知られていることを考えると、表面シラノール基の性質がトリチウム水の濃縮作用に大きく関与していると推察される。

そこで、吸着剤の真空熱処理温度を種々に変えたときのトリチウム分配係数の変化を調査しその結果を Fig.5 に示した。トリチウム分配係数は多孔質ガラスでは熱処理温度の上昇とともに低下する傾向が見られたのに対し、シリカゲルでは逆に 900 ℃ 以上で急激に上昇する傾向を示し、1100 ℃ では 1.38 に達した。このことは、900 ℃ 付近以上でシリカゲルに残留す

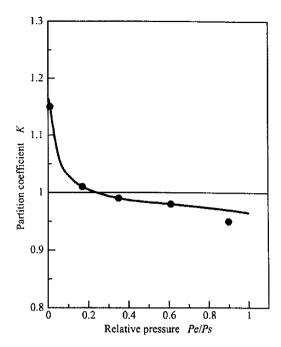


Fig. 4 Relation between relative pressure of water vapor and partition coefficient on silica gel.

Pe: equilibrium pressure

Ps: saturated vapor pressure of H2O

るシラノール基にトリチウム分離作用があることを示しているといえる。同様に種々の温度で真空中熱処理を行った吸着剤への25℃,平衡圧1.0 mmHgにおける吸着水量をFig.6に示した。図より吸着水量は、多孔質ガラスでは真空中熱処理温度700℃以上で緩やかに減少するのに対し、シリカゲルでは800℃以上で急激に減少していることがわかる。このことは、シリカゲルでは熱処理の結果わずかに残ったシラノール基がトリチウム濃縮に関与していることがうかがえる。

更に詳細にシラノール基を調査するため、吸着剤の TG 測定を行った。その結果を Fig.7 に示す。両者ともに見られる 100 ℃ 付近までの大きな重量減少とそれに続く 500 ℃ 付近までの緩やかな減少は主に吸着水の脱離によるものであり、この温度付近までは吸着剤の物理的化

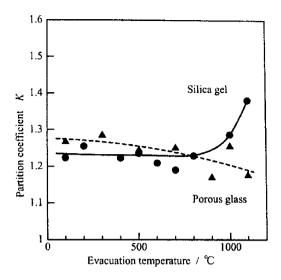


Fig. 5 Relation between evacuation temperature and partition coefficient.

学的変化はほとんどないと考えられる。その証拠に、Fig.5のトリチウム分配係数では 700℃付近以上、Fig.6の吸着水量では 800℃以上ではじめて大きな変化を示している。500℃以上で見られる重量減少は主に表面シラノール基の縮合によるものであり、多孔質ガラスに比べシリカゲルの方が大きな減少率を示している。つまりシリカゲルの方がより急激に縮合脱水が進行し、その結果、Fig.6 に見られるように吸着水量が急激に減少したことがわかる。

次にシラノール基の性質を調べるために拡散 反射法により FT-IR 測定を行った。吸着剤を 25℃,500℃ あるいは 1000℃ で 90 min 真空 中熱処理を行った後,試料温度を 25℃まで下げた後真空中で測定を行い、その後 4.6 mmHg の水蒸気を導入後再び測定を行った。Fig.8に 多孔質ガラスの、Fig.9 にシリカゲルの結果を それぞれ示す。シリカゲル上に形成されるシラノール基の種類には大きく分けて、孤立シラノール基による 3740 cm<sup>-1</sup>付近の鋭いピーク、表面水素結合性 シラノール 表面水素結合性

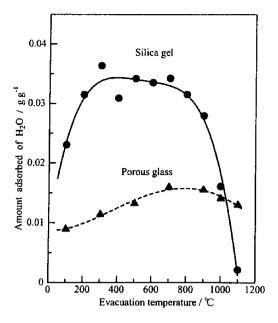


Fig. 6 Dependence of adsorbed H<sub>2</sub>O amount on evacuation temperature.

Adsorption temperature : 25  $^{\circ}$ C Adsorption pressure : 1.0 mmHg

シラノール基による3500 cm<sup>-1</sup>付近のやや幅 の広いピーク、及び、内部シラノール基による 3670 cm-1 付近のピークの四つがあると報告さ れている9.150。トリチウム分配係数に大きな違い の見られた高温領域の1000 ℃ 真空中熱処理試 料で比較した場合、多孔質ガラスでは1000℃ 加熱によって3500 cm<sup>-1</sup>付近のプロードな吸 収は消失するとともに、3600~3740 cm<sup>-1</sup>の 間に5本の鋭いピークが現れている。そしてこ れらのピークは水蒸気の導入によってもほとん ど変化はなかった。このことから5本の鋭いピ ークは多孔質ガラス内部に閉じ込められた内部 シラノール基によるものであろうと推察できる。 また,3740 cm<sup>-1</sup> のピークは孤立シラノール基 による吸収とされているが、1000℃ 熱処理に よっても残存していること. 及び、25℃加熱 試料の場合に比べわずかに低波数側へシフトし ていることからも、内部シラノール基によるも のであろうと判断できる。それに対しFig.9

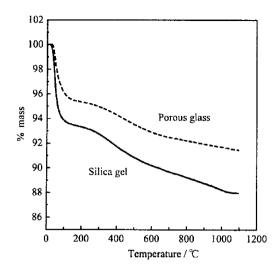


Fig. 7 TG-DTA curves of silica gel and porous glass. Heating rate: 2 °C min<sup>-1</sup>

のシリカゲルでは、3500 cm<sup>-1</sup>付近の水素結合 性シラノール基に対応すると思われるブロード な吸収は1000 ℃ 熱処理によって消失し、その 後の水蒸気導入によっても回復しないのは多孔 質ガラスの場合と同様であるが、3 740 cm<sup>-1</sup> 付 近の鋭いピークは1000 ℃ 熱処理によって消失 したのち水蒸気の導入によって再び復元してい ることがわかる。このことは、多孔質ガラスの 場合と異なり 3 740 cm 1 付近のシラノール基 はシリカゲル内部に閉じ込められてはおらず吸 着能があることを示している。また、波数を正 確に比較すると、25℃真空熱処理試料では 3 732 cm<sup>-1</sup> であるのに対し、1 000 ℃ 熱処理後 水蒸気を導入した試料では3746 cm<sup>-1</sup>と多孔 質ガラスの場合とは逆に熱処理によって高波数 側にシフトしていることがわかる。更に、多孔 質ガラスの1000 ℃ 熱処理後水蒸気を導入した 試料の3730 cm<sup>-1</sup>と比較すると16 cm<sup>-1</sup>だけ波 数が大きくなっていることがわかる。そしてこ の1000 ℃ 熱処理後の水蒸気導入で形成された シラノール基に吸着した水に濃縮作用が現れて いることが推察される。

Koto らはトリスエチレンジアミンコバルト

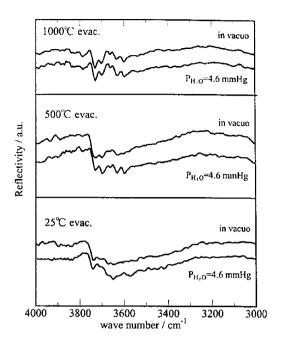


Fig. 8 IR reflection spectra of porous glasses evacuated at 25 °C, 500 °C and 1 000 °C measured at 25 °C.

錯体上の水吸着で、H₂O/D₂O 分離が現れることを報告しているが、それは水吸着能の低い疎水性表面で起こると指摘している<sup>(1,5)</sup>。また、高温真空熱処理の結果残ったシラノール基は水の吸着能力の低いことが知られている<sup>(10)</sup>。これらのことから、シリカゲル上でも吸着能の低い 孤立シラノール基上で同位体効果が現れていると考えられる。また、孤立シラノール基はシリカゲル上の活性吸着サイトであり、アルコキシカゲル上の活性吸着サイトであり、アルコキシカゲル上の活性吸着サイトであり、アルコキシカゲル上の活性吸着サイトであり、アルコキシカゲル上の活性吸着サイトであり、アルコキシカゲル上の活性吸着サイトであり、アルコキシの活性であることが知られている™ことからも、熱処理の結果残ったシラノール基も高活性であることが考えられる。

孤立シラノール基のモデル図を Fig. 10 に示した。熱処理温度が低く、吸着水量が多い状態ではシラノール基に吸着した H₂O 分子は隣接するシラノール基上の H₂O 分子と水素結合することにより液体の場合と同じく H₂O 分子同士がクラスターを形成していると考えられる

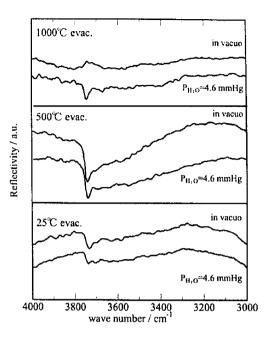


Fig. 9 IR reflection spectra of silica gels evacuated at 25 °C, 500 °C and 1 000 °C measured at 25 °C.

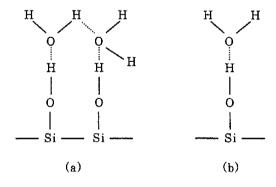


Fig. 10 Adsorption models of H<sub>2</sub>O onto surface silanol groups.

(Fig. 10a)。つまり、見かけの分子量が大きくなっている。それに対し熱処理で形成された密度の低い孤立シラノール基は隣接するシラノール基が存在せず、単独で存在する。そこへ吸着する H<sub>2</sub>O 分子も一つのシラノール基とのみ結

合し他の H<sub>2</sub>O 分子とは結合しないと考えられる (Fig. 10b)。更に、熱処理で形成されたシラノール基は吸着能力が低いため H<sub>2</sub>O 分子の多層吸着が起こりにくい。そのため、熱処理したシリカゲル上のシラノール基を形成する H-O 基あるいは吸着した H<sub>2</sub>O では見かけの分子量が小さくなり、トリチウムの質量効果が現れやすく、分配係数が高くなったものと考えられる。

### 4. 結 論

シリカゲル及び多孔質ガラスの熱処理温度と吸着法によるトリチウム水濃縮の関係を調べた。その結果、トリチウム分配係数は多孔質ガラスでは熱処理温度の上昇とともに低下する傾向が見られたのに対し、シリカゲルでは逆に900℃以上で急激に上昇し、1100℃では1.38と高い値を示した。これはシリカゲルの熱処理後に形成されたシラノール基は孤立型であり、また、吸着能力が低いため、そこに吸着するH₂O分子は多層吸着することができないことによると考えられた。つまり、ヒドロキシル基あるいは吸着 H₂O が周囲との水素結合を形成せず、単独に近い状態で存在するため、質量効果が大きく現れたものと思われる。

#### 文 献

1) 上松和義, 山崎 寿, 佐藤峰夫, RADIOISOTOPES,

- 45, 375-377 (1996)
- Nelson, D. A., Duncan, J. B., Jensen, G. A. and Burton, S. D., J. Membr. Sci., 112, 105-113 (1996)
- Duncan, J. B. and Nelson, D. A., J. Membr. Sci., 157, 211-217 (1999)
- 4) Koto, K., Naono, H., Hakuman, M. and Shiono, T., RADIOISOTOPES, 47, 112-119 (1998)
- Koto, K., Naono, H. and Kudo, K., RADIOISOTOPES.
   47, 197-205 (1998)
- 6) 河合 廣,森鳴彌重,古賀妙子,丹羽健夫,日 本化学会誌,1989,637-638(1989)
- 7) 近藤精一, 日本化学会誌, 1985, 1106-1110 (1985)
- Ono, F., Nakazawa, M., Takahashi, Y. and Kanno, M., J. Nucl. Sci. Technol., 17, 721-723 (1980)
- Yamauchi, H. and Kondo, S., Colloid Polym. Sci., 266, 855-861 (1989)
- Kaufman, S. and Libby, W. F., Phys. Rev., 93, 1337-1344 (1954)
- Takahashi, T., Hamada, T. and Ohno, S., RADIO-ISOTOPES, 17, 357-362 (1968)
- Kakiuchi, M., Tanaka, K. and Kigoshi, K., Appl. Radiat. Isot., 42, 741-748 (1991)
- 13) Brunauer, S., Deming, L. S., Deming, W. E. and Teller, E., J. Amer. Chem. Soc., 62, 1723-1732 (1940)
- 14) Van Hook, W. A., J. Phys. Chem., 72, 1234-1244 (1968)
- 15) 近藤精一,石川達男,安部郁夫,吸着の科学, pp.204-208, 丸善,東京(1991)
- 16) Kanazawa, T., Tikazawa, M., Takei, T. and Mukasa, K., Yogyo-Kyokai-Shi, 92, 60-65 (1984)
- Kondo, S., Fujiwara, H., Okazaki, E. and Ichii, T.,
   J. Colloid Interface Sci., 75, 328-332 (1980)

### **Abstract**

## Influence of High-Temperature Treatment of Silica Gel and Porous Glass on Concentration of Tritiated Water by Adsorption Method

Kazuyoshi UEMATSU, Kenji Toda\* and Mineo Sato

Faculty of Engineering, Niigata University
\*Graduate School of Science and Technology, Niigata University
8050 Ikarashi 2-nocho, Niigata-shi, Niigata Pref. 950-2181, Japan

Silica gels and porous glasses thermally treated at various temperatures were examined for use as an adsorbent to separate tritiated water (HTO) with an adsorption method. The HTO was adsorbed much stronger than  $\rm H_2O$ . A high partition coefficient of 1.38 was observed for the thermally treated silica gel at 1 100°C in vacuo. From the measurement of IR spectra, isolated silanol groups were formed on the thermally treated silica gel surface. We can conclude that there is a large mass effect for the concentration of tritiated water on the thermally treated silica gels because hydroxyl groups or water molecules adsorbed on them are difficult to form hydrogen bonds with each other.

(Received February 26, 2004)